

## TP3 : Estimateur du maximum de vraisemblance

### 1 Exercice 1

- 1) On lance  $n$  fois une pièce de monnaie équilibrée. Pour tout entier  $k$ , compris entre 1 et  $n$ , on note :

$$\bar{x}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i.$$

A l'aide de la commande plot, représenter l'évolution des  $\bar{x}_k$  en fonction de  $k$ . Faire ce travail pour différentes valeurs de  $n$  ; on prendra  $n = 50, 100, 1000$ . Commenter les plots obtenus.

- 2) Soit l'expérience consistant à lancer  $n = 10$  fois une pièce de monnaie équilibrée. Réaliser 1000 fois cette expérience aléatoire. Indiquer le nombre de fois que  $\bar{x}_n$  sort de l'intervalle  $[0.5 - a, 0.5 + a]$  où  $a = 0.1$ . En déduire une estimation de la probabilité  $P(|\bar{X}_n - 0.5| \leq a)$  où  $a = 0.1$ . Refaire le même travail avec  $n = 50$ , puis avec  $n = 100$ . Commenter les résultats relativement au fait que l'estimateur  $\bar{X}$  est convergent en probabilité.

### 2 Exercice 2 : Estimation du paramètre d'une loi de Weibull

En fiabilité, la durée de vie  $X$  d'un composant électronique est souvent modélisée par une loi de Weibull de paramètre  $\theta > 0$ . Une variable aléatoire  $X$  distribuée selon une loi de Weibull de paramètre  $\theta$  a pour densité :

$$f(x) = \theta x^{\theta-1} \exp(-x^\theta)$$

A noter que quand  $\theta = 1$  la loi de Weibull coïncide avec la loi Exponentielle de paramètre égal à 1.

L'interprétation du paramètre  $\theta$  est la suivante. Quand  $\theta > 1$  cela signifie que la propension à tomber en panne à l'instant  $t$  augmente avec  $t$ , quand  $\theta < 1$ , c'est l'inverse. Enfin, quand  $\theta = 1$  la propension

à tomber en panne à l'instant  $t$  ne dépend pas de  $t$ . On entend ici par panne toute défaillance du composant électronique rendant celui-ci hors d'usage.

- 1) Représenter le graphe de la densité d'une loi de Weibull quand  $\theta = 1/2, 1, \text{ et } 3$ . On se limitera à l'intervalle  $[0, 4]$  pour  $x$ .  
Pour estimer  $\theta$  on dispose de la durée de vie de  $n = 20$  composants, notée  $x_1, \dots, x_i, \dots, x_n$ . On se place dans le cadre du modèle d'échantillonnage, autrement les  $X_i$  sont supposés i.i.d., chaque  $X_i$  suivant une loi de Weibull de paramètre  $\theta$ .

Les données (en milliers d'heures) sont les suivantes :

1.6	1.3	1.1	0.8	1.1	0.8	0.4	0.1	1.3	0.6
0.4	1.6	0.4	0.8	1.3	0.6	0.8	1.3	0.6	0.8

- 2) Chercher la valeur de  $\theta$  qui maximise la vraisemblance. On la notera  $\theta^*$ . On procédera de façon empirique en représentant le graphe de la Log-vraisemblance (ou de la vraisemblance) sur des intervalles  $[a, b]$  fixés. On se contentera d'une valeur approchée de  $\theta^*$  à  $10^{-1}$  près. Quelle estimation de  $\theta$  par maximum de vraisemblance proposez-vous ?

- 3) On se propose maintenant d'estimer  $\theta$  en utilisant le fait que  $E(X) = \Gamma(1 + 1/\theta)$ . Indication : chercher dans un premier temps une estimation de la durée de vie moyenne du composant électronique, autrement dit de  $E(X)$ , puis en déduire une estimation de  $\theta$ .

Remarque : Il existe sous  $R$ , une commande qui permet de résoudre des équations. Par exemple, pour résoudre  $f(x) = 3$ , sur l'intervalle  $[0, 3]$ , on utilise la commande :

```
optimize(function(x) abs(3-f(x)), c(0,3))
```

Pour plus d'informations, aller voir l'aide.

- 4) Comparer les deux estimations, puis interpréter les résultats obtenus.

### 3 Exercice 3 : Bonus

Faire la dernière question du TP 1.